Search Notes			

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/786,121	BIWA ET AL.
Examiner	Art Unit
Hoang M. Nguyen	3748

SEARCHED					
	SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
60	516, 643, 650, 721	9/12/2007	ĤMN		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			·		
			*		
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
		**	
	<u> </u>	.,,	
· .			

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	EXMR	
EAST: SEE SEARCH HISTORY PRINT OUT DATED 09/12/07	9/12/2007	нми	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
·			
		. •	
<u> </u>	·		
,			